

ワイドな加熱&冷却プレートで
複数サンプルの温度特性同時測定可能です



特 長

- ✦ 温度試験プレートの温度範囲は 5°C~80°C の広範囲な冷却・加熱が可能です
- ✦ 温度試験プレートサイズは約 300mm x 500mm でワイドな均熱面積が得られます
- ✦ 冷却加熱部は高信頼の日本製ペルチェ素子使用 繰返しテストでの耐久性を保証
- ✦ 温度コントローラ内蔵のオールインワンですので、即座に本格的な温度特性試験を開始できます
- ✦ 温度センサーの校正や動作確認に、実験室・製造現場でお手軽に御使用できます
- ✦ 薬品・化成品・食品の温度環境試験や保存にご使用ください
- ✦ デバイス・計測機器の温度試験に最適です
- ✦ 特許出願中

仕 様

型 式	CHP-3050HS
使用デバイス	CHP-77BX 空冷式ペルチェユニット
温度範囲 (°C)	+5°C ~ +80 (室温 25°C)
温度調節器	SDC15 (アズビル社製)
プレート寸法 (mm)	300 x 500
プレート温度分布 (°C)	±2
温度制御精度 (°C)	±1.0
温度センサー	Pt100 白金測温抵抗体
外観寸法 (mm)	340 x 540 x 260 (H)
電源電圧 (V) / 電流 (A)	AC 100 / 5
透明アクリル蓋外観寸法 (mm)	340 x 540 x 20 (H)

センサーコントロールズ株式会社